JP 357045959 A MAR 1952

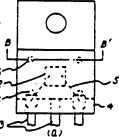
(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

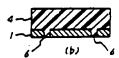
.: 7577:

(11) 57-45959 (A) (43) 16.3.1982 (19) JP (21) Appl. No. 55-121513 (22) 2.9.1980 (71) NIPPON DENKI K.K. (72) SHINICHI AKASHI (51) Int. Cl². H01L23.28

PURPOSE: To improve the adherence of a resin scaled simiconductor device by forming a hole at a position isolated from the mounting part of a semiconductor element on a heat dissipating plate, covering and filling sealing resin at the hole part.

CONSTITUTION: Holes 6 are formed at four positions suficiently isolated from the mounting part of a semiconductor element 2 on a heat dissipating plate 1, are covered with resin 4, and the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried even in the holes 6, its adherence is not decreased even at high temperature, and introduction of moisture can be sufficiently prevented.









3 日本国特許庁 (JP)

珍特許出願公開

②公開特許公報(A)

昭57-45959 ·

§Int. Cl.³
H 01 L 23/28

海別記号

厅内整理番号 7738—5 F

4公開 昭和57年(1982) 3 月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

S)樹脂對止型半導体装置

顧 昭55-121513

②出 願 昭55(1980)9月2日

② 発明 者明石進一

2015

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

少代 理 人 弁理士 内原音

M M 4

1. 発射の名称 密度對止型半導体表質

2 特許請求の範囲

放出板とこの放射板に固着された半球体象子とこの半球体象子を包仮する対止機器とを得えた機 成対止機単導体機能にかいて、前配放射板には前 配半球体象子の機器部から離れた位置に大があけ られ、この大部分をでも前記対止側症が低い後さ かつ大内に充填されていることを特徴とする機 線料止機半球体機能。

1. 元男の詳細な政界

本発明は資産対止選挙等体表量、特に放品表が 者はの外に適出した資産対止選挙等体表量に属す るものである。

一般に智慧制止単学等体質をだかいては、外部 根状の影響を受けやすく、気管制止等器を用いた 半導体質度に比べ信頼性が劣るという欠点があった。毎代制造性に対しては、一般に金属からなる故無変と創止資産との智慧性が完分でない為に、その境界面からの水の使入を完全に防止することは悪しい。放無変と対止制度との智慧性を上げる為に、仅来は、(1)放無収費面に交通をつける。(2)放無変の資産対止される部分にV型減等の資を入れる。(3)対止資産として金属と密着性の良好なものを使用する。などの対策を実施しているが、いずれも完分な効果は得られていない。

すをわち、第1回(a)。(b)化従来の司路列止製学場件接触の一例の平面両とせの人一人/ 新面面を示す。 医化シいて、 矩形の金属製放制板1 の片面の一万代片等った部分化学場体象子2 が創着され、 との国産国資化シいで、 学場体象子2 は七の引出しりード3 と共化対止関数4 化より包値されて外部を国域から保護されている。5 は象子と引出しりードを提供するメンディングワイヤである。

しかしながら、このような仮衆の半導体機能で は、質止質症 4 と飲風収 1 とは単化資産している だけで、いわゆる、喰いつき、がないため、特化 馬通では密度と放出板との間の制御扱の質により 密身性が低下してしまうという欠点がもった。

本発明の目的は、上記の欠点を吹きするもので、 放品値と例止問題との間の歯壊性をよくし、よっ て、水分の長入することなどが防止されて値収性 の向上された資質例止型学導体機関を提供すると とにある。

本発明の複雑制止血半導体吸収は、反射板としの放射板に面積された半導体表子とこの半導体表子を包修する制止機能とを優え、さらに対配放射板には前記半導体表子の固度部から離れた位置に大があげられ、確認制止機能はこの大部分まで優い独立りかつ大内に完成されている構成を有する。つぎに本角質を実施例により収明する。

第2回(a)。(b)は本会明の一支育例の平低電シン びそのB-B/新面図できる。

第 2 組(a),(b) ドシいて、不発明では、第 1 超(a),(b) ドボナ従来例と比べて、放無値 1 ドは、半導体 果子 2 の固着部から十分組れた位置の 6 組所に欠 計画は57- 45959(2)

もが飲けられ、この穴の部分までも対止資産もだ より低い裂さつているが、さらに穴もの中にした 壊されている。

とのように穴をを促け、との穴の中にも対止肉 雌もが細や込まれているととにより、放肌を1と 対止疾症もとの間には、いわゆる、強いつき、が でき、高値にかいても密管性の低下はなく、水分 の使入などが十分防止される。

4. 超面の用本な投資

第1回(a),(b)は従来の資証對止並半導体機能の 一例の平面値かよび新面面、第2回(a),(b)は本発 例の一実施例の平面面かよび新面面である。

1……放為板、2……半導体電子、3……引出 しりード、4……対止回顧、5……ポンディンタ フィヤ、6……欠。

代准人 并基士 内 成



